

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

61580-4

Première édition
First edition
1997-08

**Méthodes de mesure appliquées
aux guides d'ondes –**

**Partie 4:
Atténuation des guides d'ondes
et des ensembles de guides d'ondes**

Methods of measurement for waveguides –

**Part 4:
Attenuation of waveguide and
waveguide assemblies**

© IEC 1997 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

L

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

SOMMAIRE

	Pages
AVANT-PROPOS	4
Articles	
1 Domaine d'application et objet	6
2 Généralités	6
3 Equipement d'essai	6
3.1 Méthode 1	8
3.2 Méthode 2	10
3.3 Méthode 3	12
3.4 Montage d'essai pour la méthode 4	14
4 Procédure.....	16
4.1 Méthode 1	16
4.2 Méthode 2	16
4.3 Méthode 3	16
4.4 Méthode 4	16
5 Précision	18
5.1 Précision des mesurages effectués avec des analyseurs de réseaux.....	18
6 Exigences.....	18

CONTENTS

	Page
FOREWORD	5
Clause	
1 Scope and object.....	7
2 General	7
3 Test equipment.....	7
3.1 Method 1	9
3.2 Method 2	11
3.3 Method 3	13
3.4 Test set-up for method 4.....	15
4 Procedure.....	17
4.1 Method 1	17
4.2 Method 2	17
4.3 Method 3	17
4.4 Method 4	17
5 Accuracy	19
5.1 Measurement accuracy with network analysers	19
6 Requirements	19

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MÉTHODES DE MESURE APPLIQUÉES AUX GUIDES D'ONDES –

Partie 4: Atténuation des guides d'ondes et des ensembles de guides d'ondes

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61580-4 a été établie par le sous-comité 46B: Guides d'ondes et dispositifs accessoires, du comité d'études 46 de la CEI: Câbles, fils, guides d'ondes, connecteurs et accessoires pour communications et signalisation.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
46B/225/FDIS	46B/228/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Le contenu du corrigendum de juillet 2006 a été pris en considération dans cet exemplaire.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

METHODS OF MEASUREMENT FOR WAVEGUIDES –**Part 4: Attenuation of waveguide and
waveguide assemblies**

FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61580-4 has been prepared by subcommittee 46B: Waveguides and their accessories, of IEC technical committee 46: Cables, wires, waveguides, R.F. connectors and accessories for communication and signalling.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
46B/225/FDIS	46B/228/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

The contents of the corrigendum of July 2006 have been included in this copy.

MÉTHODES DE MESURE APPLIQUÉES AUX GUIDES D'ONDES –

Partie 4: Atténuation des guides d'ondes et des ensembles de guides d'ondes

1 Domaine d'application et objet

Cette partie de la CEI 61580 est applicable à l'atténuation des guides d'ondes et des ensembles de guides d'ondes. L'objectif des procédures d'essai données ci-dessous est de caractériser cette atténuation.

2 Généralités

La méthode de balayage en fréquence peut être utilisée afin de déterminer l'atténuation.

Les conditions pour les mesures d'atténuation des guides d'ondes sont caractérisées par l'accès à une seule extrémité ou bien des pertes très faibles ou encore les deux à la fois.

Quatre méthodes sont présentées ci-après de manière à couvrir tous les cas:

Méthode 1: méthode par insertion utilisant le balayage de fréquence. Elle est utilisée dans les cas généraux.

Méthode 2: méthode par réflexion utilisant le balayage en fréquence. Elle est utilisée lorsque seulement une extrémité est accessible mais il peut y avoir des limitations sur les valeurs de pertes d'insertion qui peuvent être mesurées.

Méthode 3: méthode par réflexion utilisant des fréquences discrètes. Elle est utilisée lorsque l'atténuation à mesurer est faible et qu'une seule extrémité est accessible.

Méthode 4: utilise un analyseur de réseaux automatique. L'utilisation d'un analyseur de réseau automatique requiert, pour la mesure sur de grandes longueurs de guides, qu'une attention particulière soit portée au nombre de fréquences et à la fréquence de balayage choisie. Des précautions doivent être prises pour assurer qu'aucun «pic» ou «trou» dans la réponse en amplitude ne soit effectivement lissé pour donner un résultat erroné.

METHODS OF MEASUREMENT FOR WAVEGUIDES –

Part 4: Attenuation of waveguide and waveguide assemblies

1 Scope and object

This part of IEC 61580 is applicable to attenuation of waveguides and waveguides assemblies. The objective of the test procedures given below is to characterize the attenuation.

2 General

The swept frequency method may be used to determine the attenuation.

The conditions for attenuation measurements on waveguides are characterized by access to only one end or a very low loss to be measured or else by both together.

Four methods are presented hereinafter in order to cover each case:

Method 1: insertion method using swept frequency. It is used for general purposes.

Method 2: reflection method using swept frequency. It is used when only one end is available but there may be some limitations on the insertion loss values that may be measured.

Method 3: reflection method using discrete frequencies. It is used when low attenuation is to be measured and where one end only is available.

Method 4: uses an automatic network analyser. The use of an automatic network analyser requires that, for measurement on long lengths of waveguide, particular attention must be given to the number of frequencies and the frequency sweep rate selected. Care must be taken to ensure that any sharp "peaks" or "troughs" in the amplitude response are not effectively smoothed out to produce an erroneous result.